Иллюстрации к патенту 1552132

Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля фазированной антенной решетки



(19) SU (11) 1552132 A 1

(51)5 G O1 R 29/10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ ПРИ ПИНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

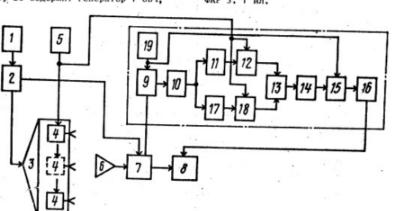


- (21) 4382746/24-09
- (22) 23.02.88
- (46) 23.03.90. Бюл. № 11
- (72) Л.А. Летунов, В.Г. Скоров и В.С. Рабинович
- (53) 621.317:621.396.67 (088.8) (56) ФК2-19,..., ФК2-26. Измерители разности фаз и отношения уровней. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Авторское свидетельство СССР
№ 1239644, кл. С 01 R 29/10, 1984.
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АМПИНТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯ
ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

(57) Изобретение относится к технике антенных измерений. Цель изобретения — повышение точности измерения. Устр-во содержит генератор 1 СВЧ.

направленный ответвитель 2, исследуемую фазируемую антенную решетку (ФАР) 3 с управляемыми дискретными фазовращателями 4, подмодулятор 5, измерительный зонд 6, амплифазометр 7 и блок индикации 8. Цель достигается введением смесителей 9 и 15, режекторного фильтра 10, полосовых фильтров 11 и 17, однополосных модуляторов 12 и 18, сумматора 13, уси-лителей 14 и 16 промежуточной частоты и блока гетеродина 19, с помощью которых подавляется сигнал фона от немодулированных излучателей. Это исключает полностью влияние фона на результат измерений параметров сигнала исследуемого излучателя, что повышает точность измерений амплитудно-фазового распределения поля ФАР 3. 1 ил.



... SU 1552132

Иллюстрации к патенту 1552132

Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля фазированной антенной решетки

3

52132

Изобретение относится к области антенных измерений и может быть использовано для измерения амплитудно-фазового распределения (АФР) поля в раскрыве фазированной антенной решетки (ФАР) при использовании коммутационного метода.

Цель изобретения - повышение точности.

На чертеже приведена электрическая структурная схема устройства для измерения АФР поля ФАР.

Устройство для измерения АФР поля ФАР включает последовательно соединенные генератор СВЧ 1 и направленный ответвитель 2, первый выход которого подсоединен к входу исследуемой ФАР 3 с управляемыми дискретными фазовращателями 4, к входу управления одного из которых поочередно подключен выход подмодулятора 5, последовательно соединенные измерительный зонд 6, амплифазометр 7 и блок 8 индикации, причем к второму (опорному) входу амплифазометра 7 подсоединен второй выход направленного ответвителя 2, последовательно соединенные первый смеситель 9, вход которого подключен к второму выходу амплифазометра 7 (выход промежуточной частоты (ПЧ)), режекторный фильтр 10, первый полосовой фильтр 11, первый однополосный модулятор 12, сумматор 13, первый усилитель промежуточной частоты (УПЧ) 14, второй смеситель 15 и второй УПЧ 16. выход которого подсоединен к второму входу блока 8 индикации, последовательно соединенные второй полосовой фильтр 17, вход которого подключен к выходу режекторного фильтра 10, и второй однополосный модулятор 18. выход которого подсоединен к второму входу сумматора 13, блок гетеродина 19, выход которого подключен к второму (гетеродинному) входу первого и второго смесителей 9 и 15. второй вход первого и второго однополосных модуляторов 12 и 13 подсоединен к выходу подмодулятора 5.

Устройство для измерения АФР поля ФАР работает следующим образом.

Сигнал генератора СВЧ 1, пройдя направленный ответвитель 2, исследуемую ФАР 3, принимается измерительным зондом 6 и поступает на первый (измерительный) вход амплифазометра 7 в виде суммы сигнала от немодулиро-

ванных излучателей ФАР 3 и фазоманипулированного сигнала с управляемого дискретного фазовращателя 4

$$U_{+} = A_{0}\cos(\omega t + Q_{0}) + C; \cos(\omega t + Q_{0}) + C$$

$$+ \frac{2}{2} + \frac{2}{2} \frac{4}{5} \sum_{n=1,n}^{\infty} \frac{1}{n} \sin n\omega t, \qquad (1)$$

где A₆ - амплитуда немодулированного сигнала фока;

 Фо — фазовый сдвиг фонового сигнала;

С; - амплитуда сигнала модулированного элемента решетки;

 ω - частота генератора СВЧ 1;
 φ_x - измеряемый фазовый сдвиг сигнала модулированного эле-

мента решетки;

Q - частота фазовой манипуляции,

задаваемая подмодулятором 5:

9 = ⁸/₂ - индекс фазовой манипуляции, возникающий при переключении 180-грядусного дискрета управляемого дискретного фазовращателя 4;

t - время.

Сигнал вида (1) в амплифазометре 7 переносится на первую и вторую промежуточную частоты, при этом частота фазовой манипуляции выбирается приблизительно равной 5 кГц. Сигнал с промежуточной частоты (ПЧ) амплифазометра поступает на вход смесителя 9, на выходе которого сигнал переносится на третью промежуточную частоту, значение которой в 5-10 раз превышает частоту фазовой манипуляния

$$U_{2} = A_{0}\cos(\omega_{ex}t + \psi_{o}) + C; \cos(\omega t + \psi_{e}) + C; \cos(\omega t) + \psi_{e} + \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} + \frac{4}{3} + \frac{\infty}{n-155} + \frac{1}{n} \sin nQt).$$
 (2)

После подавления режекторным фильтром 10 составляющей спектра сигнала (2), расположенной на третьей ПЧ, на выходе режекторного фильтра 10 выделяется сигнал вида

$$U_{\frac{3}{2}} = C_{1}\cos(\omega t + \varphi_{x} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\infty}{4} \sum_{n,n,s=0}^{\infty} \frac{1}{n} \times \sin n\alpha t.$$
 (3)

Далее сигнал (3) поступает на входы полосовых фильтров 11 и 17, первый из которых выделяет правую сос-

Иллюстрации к патенту 1552132

Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля фазированной антенной решетки

15

тавляющую спектра манипулированного сигналя, а второй нерную левую составляющую спектра

5

$$U_{4}^{I} = C_{1} \cos \left[(\omega_{nq} + \Omega) + (\varphi_{x} + \frac{n}{2}) \right];$$

$$U_{4}^{n} = C_{1} \sin \left[(\omega_{nq} - \Omega) \cdot t + (\varphi_{x} + \frac{n}{2}) \right].$$
(5)

Одиополосные модуляторы 12 и 18 сдвигают сигналы (4) и (5) соответственно вниз и вверх по частоте на величину О, перенося их таким образом на третью промежуточную частоту О ПЧ. В результате на выходе ПЧ сумматора 13 получается сигнал вида

$$U_5 = 2 C; \sin(\omega_{nef} t + \varphi_x + \frac{2}{2}).$$
 (6)

После этого смеситель 15 переносит сигнал (6) на вторую промежуточную частоту и после усиления во втором УПЧ 16 сигнал подается на второй 25 вход блока 8 индикапии, где и производится непосредственное измерение параметров сигнала исследуемого элемента рещетки.

Таким образом, введение дополнительных блоков 9-19 позволяет при использовании стандартного амплифазометра типа ФК в значительной степени подавить сигнал фона от немодулированных излучателей (120 дБ и более), что исключает практически полностью влияние фона на результат измерений параметров сигнала исследуемого излучателя, что, в свою очередь, значительно повыщает точность измерений АФР поля ФАР, ф орм у ла из обретения Устройство для измерения амплитудно-фазового распределения поля фази-

но-фазового распределения поля фазированной антенной решетки, включающее последовательно соединенные генератор СВЧ, направленный ответвитель, первый выход которого подключен к. входу исследуемой фазированной антенной решетки (ФАР), содержащей N дискретных фазовранателей, последовательно соединенные измерительный эсид, амплифазометр и блок индикации, причем второй вход амплифазометра подключен к второму выходу направленного ответвителя, подмодулятор, выход которого подсоединен к входу управления п-го дискретного фазовращателя ФАР (n = 1,2,...,N) отли чающееся тем, что, с целью 20 повышения точности, введены последовательно соединенные первый смеситель, первый вход которого подключен к второму выходу амплифазометра, режекторный фильтр, первый полосовой фильтр, первый однополосный модулятор, первый усилитель промежуточной частоты, второй смеситель и второй усилитель промежуточной частоты, выход которого подвоединен к второму входу блока индикации, последовательно соединенные второй полосовой фильтр, вход которого подключен к выходу режекторного фильтра, и второй однополосный модулятор, выход которого подсоединен к второму входу сумматора, блок гетеродина, выход которого подключен к второму входу первого и второго смесителей, второй вход первого и второго однополосных модуляторов подсоединен к выходу подмодулятора.

Составитель П. Савельев

Редактор В. Бугренкова Техред А.Кравчук

Корректор В. Кабаций

Типаж 553

Подписное

вниити Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101